

امروزه هر کجا که نیاز به تبخیر، تقطیر و سرد یا گرم کردن سیالات باشد، مبدل حرارتی به‌عنوان یکی از تجهیزات کارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین در چرخه‌های تولید و عملیات کارخانه یا مجتمع صنعتی را نمی‌توان یافت که فاقد مبدل‌های حرارتی باشد. مبرهن است به دلیل اهمیت اقتصادی، حصول اطمینان از سلامت لوله‌های مبدل‌های حرارتی امری بسیار مهم و حیاتی است. می‌توان به موارد ذیل به‌منظور بررسی مبدل‌های حرارتی با بهره‌گیری از مزایای بازرسی‌های غیر مخرب اشاره داشت:

- ایجاد آگاهی نسبت به وضعیت کیفی و کمی، عمر مفید، نوع عیوب و خرابی‌های تجهیزات
- کاهش و تنظیم دوره‌های بازرسی و تعمیرات اساسی
- کاهش هزینه‌های مربوط به تأمین مواد، بازرسی و تعمیرات

جنس، سایز و نوع تیوب، نوع مبدل و همچنین عیوب مورد انتظار از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و به‌عنوان یک قاعده جهت انتخاب روش بازرسی مناسب و دستیابی به بیشترین دقت در نتایج آزمایش است.

از این رو به چهار روش متداول به‌منظور بازرسی تیوب‌ها از جمله آزمایش ادی کارنت<sup>۱</sup>، آزمایش میدان دور<sup>۲</sup>، آزمایش بازرسی دوار داخلی (آلتراسونیک)<sup>۳</sup> و آزمایش نشت شار میدان مغناطیسی<sup>۴</sup> می‌توان اشاره داشت که هر کدام از روش‌های نام‌برده دارای شرایط کاربردی، مزایا و محدودیت‌های مخصوص به خود هستند.

به‌عنوان مثال، آزمایش ادی کارنت تنها مختص به مواد مغناطیس بوده و حساسیت خیلی خوبی نسبت به تشخیص عیوب موضعی و کلی حاصل از خوردگی داشته است و می‌تواند بین عیوب داخلی و خارجی تیوب تمایز قائل شود. در مقابل آزمایش میدان دور تنها برای مواد فرو مغناطیس کاربرد دارد و در کنار عدم توانایی در تمایز بخشیدن بین عیوب داخلی و خارجی و محدودیت در شناسایی عیوب موضعی، سرعت پایین آزمایش را نیز دارا است. آزمایش التراسونیک به‌منظور بررسی تیوب‌های مغناطیسی و فرو مغناطیسی قابلیت کارکرد را دارد و در اندازه‌گیری ضخامت دیواره دارای دقت بسیار بالایی است اما در کنار سرعت پایین آزمایش و الزام حضور مایع واسط (کوپلنت) و نیاز به رسوب‌زدایی عالی در جهت تشخیص عیوب کوچک اعم از سوراخ‌های ریز یا ترک‌ها دارای خطا می‌باشد. آزمایش نشت شار مغناطیسی نیز همانند آزمایش‌های دیگر دارای سرعت پایین آزمایش بوده و بیشتر به‌عنوان آزمایش مکمل به دلیل محدودیت در تخمین اندازه عیب مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این آزمایش تنها برای مواد مغناطیسی کاربرد دارد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که انتخاب روش آزمایش غیر مخرب مناسب، مهم‌ترین بخش در آزمایش تیوب‌ها به شمار می‌رود.

## آزمایش میدان دور (RFT)

اساس این روش بر پایه‌ی عبور میدان مغناطیسی از میان جداره‌ی تیوب پایه‌گذاری شده است. کوئل مولد با دریافت جریان متناوب تحت فرکانس مناسب از منبع جریان، میدان مغناطیسی متناوبی را در اطراف تیوب تولید می‌کند. میدان مغناطیسی ایجادشده از میان جداره تیوب عبور

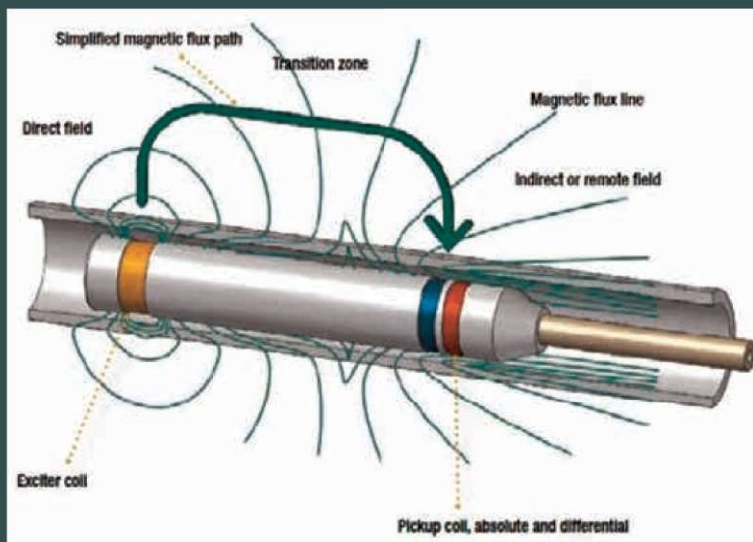
<sup>۱</sup>Eddy Current Test

<sup>۴</sup>Magnetic Flux Leakage

<sup>۲</sup>Remote Field Test

<sup>۳</sup>Internal Rotary Inspection System

کرده و در سطح خارجی نیز منتشر می‌گردد. یک کویل گیرنده در ناحیه میدان دور (در فاصله‌ای معادل ۲ تا ۴ برابر قطر تیوب دور از کویل مولد) قرار دارد و تغییرات میدان مغناطیسی را رصد می‌کند. با حضور عیب بر سر راه خطوط میدان مغناطیسی، این میدان دچار اغتشاش شده و این تغییر توسط کویل گیرنده ثبت و گزارش می‌گردد. بسته به اندازه و عمق عیب میزان این اغتشاش نیز تغییر کرده و از این طریق اندازه عیب نیز قابل شناسایی خواهد بود. شکل ۱ شماتیکی از نحوه کارکرد آزمایش RFT را به تصویر کشیده است.



شکل ۱. نحوه عملکرد پروب RFT

این روش به‌ویژه در آزمایش تیوب‌های کربنی به‌کاررفته است و عموماً محدود به ارزیابی کاهش ضخامت دیواره (عیوب حجمی) می‌شود. توانایی تشخیص عیوب موضعی (حفره‌ها) با این روش محدود بوده است به طوری‌که هنگامی که آزمایش بر روی تیوب کالیبراسیون تمیز انجام می‌شود قابل مشاهده‌اند ولی هنگامی که آزمایش بر روی تیوب‌های مبدل انجام می‌گیرد، وجود اکسید و رسوبات موجود در داخل یا خارج از تیوب نیز ایجاد خواهد کرد که سیگنال‌های ناشی از آن، سیگنال حفره‌ها را پوشانده و حساسیت این روش را نسبت به عیوب موضعی کم می‌کند.

### قابلیت‌های RFT

- قابل کاربرد برای تیوب‌های با خاصیت فرو مغناطیسی
- قابل کاربرد برای تشخیص خوردگی‌های کامل دیواره داخلی و خارجی تیوب (عیوب حجمی)
- توانایی تخمین مناسب اندازه عیب (عمق)

### محدودیت‌های RFT

- محدودیت شناسایی و تعیین سایز عیوب موضعی (حفره‌های ایجادشده در دیواره داخلی و خارجی تیوب
- عدم شناسایی ترک‌های طولی
- عدم تشخیص عیوب سرتاسری کشیده شده از ابتدا تا انتهای تیوب مانند درز جوش

- ناتوانایی در بازرسی قسمتی از ابتدا و انتهای تیوب (فاصله‌ای به اندازه طول پروب)
- عدم توانایی در تفکیک عیوب داخلی خارجی
- محدودیت تشخیص و تعیین سائز ترک‌های محیطی

### آزمایش نشت شار مغناطیسی (MFL)

آزمایش نشت شار مغناطیسی روشی است که صرفاً برای بازرسی تیوب‌هایی با خواص مغناطیسی ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش یک آهنربای الکترومغناطیسی یا دائمی وظیفه ایجاد خطوط میدان مغناطیسی را بر عهده دارد و یک حس‌گر دریافت‌کننده که بین دو قطب آهنربا قرار می‌گیرد و می‌تواند یک کویل باشد، تغییرات شار میدان را ثبت خواهد کرد (شکل ۲). قدرت آهنربا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که دیواره تیوب در محدوده‌ای نزدیک به حد اشباع قرار گیرد. در این حالت در جداره‌های بدون عیب هیچ موردی از تغییرات شار ناشی از نشست میدان ثبت نمی‌شود اما به محض آنکه یک عیب داخلی یا خارجی در محدوده قابل احساس برای پروب قرار گیرد به دلیل ایجاد مقاومت در مسیر خطوط شار مغناطیسی، نشت شار به سمت بیرون از جداره صورت گرفته است و توسط حس‌گر دریافت می‌شود که در نهایت پس از پردازش‌های سیستمی به صورت سیگنال عیب روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. اندازه و مقدار نشتی به شکل، ابعاد و منطقه قرارگیری عیوب بستگی دارد و سرعت کشیدن پروب از درون تیوب نیز در کیفیت سیگنال‌های به دست آمده تأثیرگذار است. این روش عموماً به عنوان یک آزمایش تکمیلی در کنار آزمایش RFT مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۲. پروب و نحوه عملکرد آزمایش MFL

### قابلیت‌های MFL

- قابل کاربرد برای مواد مغناطیسی
- حساسیت بالا به عیوب موضعی
- قابل استفاده برای تیوب‌های با جداره نسبتاً نازک
- سرعت مناسب بازرسی
- قابل کاربرد برای شناسایی ترک‌های عرضی

### محدودیت‌های MFL

- عدم شناسایی ترک‌های طولی
- عدم کارکرد برای تیوب‌های غیر مغناطیس